(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-136220

(43)公開日 平成8年(1996)5月31日

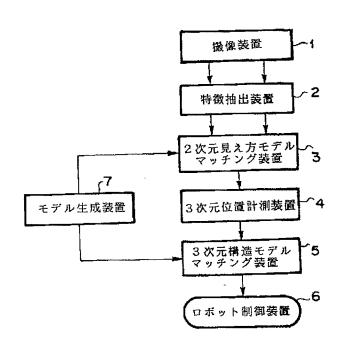
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号 庁内整理番号	F I 技術表示箇所
G01B 11/00	H	
G06T 7/00		
		G 0 6 F 15/62 4 1 5
		審査請求 未請求 請求項の数18 OL (全 25 頁)
(21)出願番号	特願平6-279281	(71)出願人 000003137
(oo) (likete	With 0 ht (100 () 11 H1 () H	マツダ株式会社
(22)出願日	平成6年(1994)11月14日	広島県安芸郡府中町新地3番1号
		(72)発明者 山本 雅史
		広島県安芸郡府中町新地3番1号 マツダ
		株式会社内 (72)発明者 小林 正典
		広島県安芸郡府中町新地3番1号 マツダ 株式会社内
		(72)発明者 久田見 篤
		広島県安芸郡府中町新地3番1号 マツダ
		株式会社内
		(74)代理人 弁理士 柳田 征史 (外1名)
		最終頁に続く
		PIC/PQ 5-4 1 C-70/6 \

(54) 【発明の名称】 物品の位置検出方法およびその装置

(57)【要約】

【目的】 対象物品が変わっても共通のアルゴリズムで対応できる、ステレオ視法による物品の位置検出装置を提供する。

【構成】 2台のカメラから構成された撮像装置1により対象物品のステレオ画像を撮像し、撮像された画像から特徴抽出装置2を用いて線分・円弧等の特徴部を抽出し、これら特徴部と物品の2次元見え方モデル上の特徴部とを2次元見え方モデルマッチング装置3を用いてマッチングさせることにより、ステレオ視法における左右画像間の対応付けを行ない、該対応付けの結果を用いて、3次元位置計測装置4が各特徴部の3次元位置を計測し、これら3次元位置を計測した特徴部と3次元構造モデルマッチング装置5によりマッチングさせることにより、物品の3次元位置を算出する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1および第2の撮像手段を用いたステ レオ視により物品を撮像した1対の画像から上記物品の 3次元位置を検出する方法であって、上記物品の2次元 上の特徴部を有する2次元見え方モデルを設定し、上記 1対の画像のそれぞれから抽出した特徴部を、上記2次 元見え方モデルを介して対応付けを行なうことを特徴と する物品の位置検出方法。

【請求項2】 上記1対の画像からそれぞれ抽出した特 徴部と上記2次元見え方モデル上の特徴部とをそれぞれ 10 マッチングさせることにより、上記1対の画像間の対応 付けを行なって、各特徴部の3次元位置を計測し、かつ 上記物品の3次元構造モデルを設定して、上記3次元位 置が計測された上記画像上の特徴部と上記3次元構造モ デル上の特徴部とをマッチングさせることにより、上記 物品の3次元位置を算出することを特徴とする請求項1 に記載の物品の位置検出方法。

【請求項3】 上記物品の設計データを用いて上記3次 元構造モデルを設定し、該3次元構造モデルを変換する ことにより、上記2次元見え方モデルを設定することを 20 特徴とする請求項2に記載の物品の位置検出方法。

【請求項4】 上記特徴部が特徴点よりなり、上記画像 から抽出した特徴点と上記2次元見え方モデル上の特徴 点とをマッチングさせることを特徴とする請求項1ない し3の1つに記載の物品の位置検出方法。

【請求項5】 上記物品上に見える穴の中心を上記特徴 点として選定することを特徴とする請求項4に記載の物 品の位置検出方法。

【請求項6】 上記物品上に見える多角形の頂点を上記 の物品の位置検出方法。

【請求項7】 上記物品上に見える穴の中心と多角形の 頂点との双方を上記特徴点として選定することを特徴と する請求項4に記載の物品の位置検出方法。

【請求項8】 上記画像上および上記2次元見え方モデ ル上の双方において、多数の特徴点の中から第1候補点 と第2候補点とを任意に選定するとともに、該第1候補 点と第2候補点とを通る基準線をそれぞれ設定し、該基 準線と、上記第1および第2候補点を除く他のすべての 特徴点と上記第1候補点とをそれぞれ結ぶ直線とのなす 40 角度の計測に基づいて、上記画像上の特徴点と上記2次 元見え方モデル上の特徴点とをマッチングさせることを 特徴とする請求項4ないし7の1つに記載の物品の位置 検出方法。

【請求項9】 上記画像上および上記2次元見え方モデ ル上の双方において、多数の特徴点の中から第1候補点 と第2候補点とを任意に選定するとともに、該第1候補 点と第2候補点とを通る基準線をそれぞれ設定し、双方 の第1候補点が互いに一致するように両基準線を重ね合 わせる態様で、上記画像と上記2次元見え方モデルとを 50 重ね合わせ、かつ双方の第2候補点が互いに一致するよ うに、上記画像と上記2次元見え方モデルとのスケール 合わせを行なうことにより、上記り画像上の特徴点と上 記2次元見え方モデル上の特徴点とをマッチングさせる ことを特徴とする請求項4ないし7の1つに記載の物品 の位置検出方法。

【請求項10】 上記重ね合わせおよびスケール合わせ のなされた後の上記画像上の上記第1および第2候補点 を除く特徴点と、これにそれぞれ対応する上記2次元見 え方モデル上の特徴点との間の距離の計測に基づいて、 上記画像上の特徴点と上記2次元見え方モデル上の特徴 点とをマッチングさせることを特徴とする請求項9に記 載の物品の位置検出方法。

【請求項11】 上記多角形の頂点における内角の2等 分線ベクトルと内角度とに基づいて、上記画像上の特徴 点と上記2次元見え方モデル上の特徴点とをマッチング させることを特徴とする請求項6に記載の物品の位置検 出方法。

【請求項12】 上記2次元見え方モデル上の上記多角 形の任意の頂点を原点候補点として選定し、上記画像上 の上記多角形の頂点から第1候補点を選定し、該第1候 補点が上記原点候補点に重なり合い、かつ双方の内角の 2等分線ベクトルが重なり合うように上記2次元見え方 モデルを上記画像上に重ね合わせ、次いで、上記画像お よび上記2次元見え方モデルの上記第1候補点および上 記原点候補点を除く他の頂点から、第2候補点をそれぞ れ選定し、双方の第2候補点が互いに一致するようにス ケール合わせを行なうことにより、上記画像上の各項点 と上記2次元見え方モデル上の各頂点とをマッチングさ 特徴点として選定することを特徴とする請求項4に記載 30 せることを特徴とする請求項11に記載の物品の位置検 出方法。

> 【請求項13】 上記特徴部が上記物品上に見える線分 よりなり、上記画像から抽出した線分と上記2次元見え 方モデル上の線分とを用いて、上記画像と上記2次元見 え方モデルとをマッチングさせることを特徴とする請求 項1ないし3の1つに記載の物品の位置検出方法。

> 【請求項14】 上記線分によって形成される多角形の 各辺の長さと方向に対応する複数のベクトルを作成し、 該複数のベクトルから任意に選定した基準ベクトルに対 する他のベクトルのなす角度およびスケール情報に基づ いて、上記画像データと上記2次元見え方モデルとをマ ッチングさせることを特徴とする請求項13に記載の物 品の位置検出方法。

> 【請求項15】 上記2次元見え方モデル上の複数の線 分から代表線分を選定し、かつ上記画像の上の複数の線 分から候補線分を選定して、両線分間の角度誤差を求 め、該角度誤差に基づき上記2次元見え方モデル上の全 ての線分の角度を補正し、次いで上記画像上の全ての線 分が所定の基準線に対してなす角度について、該角度の 近傍角度に対して当該線分の長さにより重み付けられた

角度誤差評価値を与える評価値曲線を設定し、上記2次 元見え方モデル上の全ての線分の上記基準線に対する角 度の評価値を上記評価値曲線に基づいて算出し、該算出 された評価値に基づいて、上記画像データと上記2次元 見え方モデルとをマッチングさせることを特徴とする請 求項13に記載の物品の位置検出方法。

【請求項16】 ステレオ視法により物品を撮像する第 1および第2の撮像手段と、

上記ステレオ視法により撮像された1対の画像から特徴 部をそれぞれ抽出する特徴抽出手段と、

上記1対の画像からそれぞれ抽出された特徴部と上記物 品の2次元見え方モデルの特徴部とをそれぞれマッチン グさせることにより、上記1対の画像間の対応付けを行 なう2次元見え方モデルマッチング手段と、

該2次元見え方モデルマッチング手段による対応付け結 果を用いて、上記画像上の各特徴部の3次元位置を計測 する3次元位置計測手段と、

上記3次元位置が計測された上記画像上の特徴部と上記 物品の3次元構造モデルの特徴部とをマッチングさせる ことにより、上記物品の3次元位置を算出する3次元構 20 造モデルマッチング手段と、を備えていることを特徴と する物品の位置検出装置。

【請求項17】 上記物品の設計データを用いて上記3 次元構造モデルを設定し、かつ該3次元構造モデルを変 換することにより、上記2次元見え方モデルを設定する モデル生成手段を備えていることを特徴とする請求項1 6に記載の物品の位置検出装置。

【請求項18】 上記2次元見え方モデルマッチング手 段が、上記2次元見え方モデルと、相対的配置算出部 と、対応付け部と、データ統合部とを備えていることを 30 およびその装置を提供することを目的とする。 特徴とする請求項16に記載の物品の位置検出装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、第1および第2の撮像 手段を用いて、物品をステレオ視することにより物品の 3次元位置を検出する物品の位置検出方法およびその装 置に関し、特に、物品の2次元見え方モデルを介して2 つの撮像画面の特徴部の対応付けを行なう物品の位置検 出方法およびその装置に関する。

[0002]

【従来の技術】例えば自動車組立て工場における作業の 自動化のためには部品のハンドリングが非常に重要な問 題である。特に、組立て領域の自動化において必要とさ れているようなロボットによる多機能で正確な自動ハン ドリングを実現するためには、多種類の部品の3次元位 置を計測する技術が必要となる。

【0003】一般に知られている物品の位置検出方法 は、所定の平面上に置かれた計測対象物品の2次元位置 を画像により計測するもの(特開平1-305303号 公報参照)や、対象物品に認識用のマーカを設置し、こ のマーカを計測することにより対象物品の3次元位置を 計測するもの(特開平3-281130号公報参照)、 あるいはスリット光により物品の高さを検出するもの (特開昭62-32582号公報参照)である。

【0004】また、対象物品の3次元位置を画像で計測 する方法として、2台のCCDカメラを用いるステレオ 視法が知られている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従来の画像による計測 10 装置は、個々の物品専用に開発されているため、汎用性 がなく、多種類の物品に対応させようとすると、すべて の物品についてアルゴリズムを開発しなければならず、 開発・投資効率が悪くなる。

【0006】また、ステレオ視法には、撮像装置が簡単 で、高い計測精度が得られる特長がある一方で、左右画 像間で特徴部の対応付けに問題がある。とくに、多種類 物品の3次元位置をステレオ視法を用いて計測する場合 には、下記のような問題がある。

【0007】すなわち、左右画像間で特徴部を対応付け する際に、物品の構造的情報を用いずに行なおうとする と、処理に長い時間を要する。そこで従来の手法では、 対象物品の構造的情報をアルゴリズムに組み込むことに より対応付けを行なっているが、この場合、同じアルゴ リズムを用いて他の物品の対応付けを行なうことはでき ないから、多種類物品に対応できる3次元計測装置に は、従来の手法を適用することは不可能である。

【0008】本発明は、上記問題点を解決するためにな されたもので、対象物品が変わっても共通のアルゴリズ ムで対応できるステレオ視法による物品の位置検出方法

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明による物品の位置 検出方法は、請求項1に記載されているように、第1お よび第2の撮像手段を用いたステレオ視により物品を撮 像した1対の画像から上記物品の3次元位置を検出する 方法であって、上記物品の2次元上の特徴部を有する2 次元見え方モデルを設定し、上記1対の画像のそれぞれ から抽出した特徴部を、上記2次元見え方モデルを介し て対応付けを行なうことを特徴とする。

【0010】その場合に、本発明による物品の位置検出 40 方法では、請求項2に記載されているように、上記1対 の画像からそれぞれ抽出した特徴部と上記2次元見え方 モデル上の特徴部とをそれぞれマッチングさせることに より、上記1対の画像間の対応付けを行なって、各特徴 部の3次元位置を計測し、かつ上記物品の3次元構造モ デルを設定して、上記3次元位置が計測された上記画像 上の特徴部と上記3次元構造モデル上の特徴部とをマッ チングさせることにより、上記物品の3次元位置を算出 することができる。

【0011】また、請求項3に記載されているように、

上記物品の設計データを用いて上記3次元構造モデルを 設定し、該3次元構造モデルを変換することにより、上 記2次元見え方モデルを設定することができる。

【0012】本発明による物品の位置検出方法の1つの態様によれば、請求項4に記載されているように、上記画像から抽出した特徴点と上記2次元見え方モデル上の特徴点とを用いて、上記画像データと上記2次元見え方モデルとをマッチングさせている。

【0013】上記特徴点によるマッチングを行なう場合には、請求項5ないし7に記載されているように、上記 10物品上に見える穴の中心、多角形の頂点、あるいは、穴の中心と多角形の頂点との双方を特徴点として用いることができる。

【0014】また、上記特徴点によるマッチングを行なう場合には、請求項8に記載されているように、上記画像上および上記2次元見え方モデル上の双方において、多数の特徴点の中から第1候補点と第2候補点とを任意に選定するとともに、該第1候補点と第2候補点とを通る基準線をそれぞれ設定し、該基準線と、上記第1および第2候補点を除く他のすべての特徴点と上記第1候補 20点とをそれぞれ結ぶ直線とのなす角度の計測に基づいて、上記画像上の特徴点と上記2次元見え方モデル上の特徴点とをマッチングさせる方法を採用することができる。

【0015】さらに、上記特徴点による対応付けを行なう場合には、請求項9に記載されているように、上記画像上および上記2次元見え方モデル上の双方において、多数の特徴点の中から第1候補点と第2候補点とを任意に選定するとともに、該第1候補点と第2候補点とを通る基準線をそれぞれ設定し、双方の第1候補点が互いに30一致するように両基準線を重ね合わせる態様で、上記画像と上記2次元見え方モデルとを重ね合わせ、かつ双方の第2候補点が互いに一致するように、上記画像と上記2次元見え方モデルとのスケール合わせを行なうことにより、上記画像上の特徴点と上記2次元見え方モデル上の特徴点とをマッチングさせる方法を採用することができる。

【0016】その場合に、請求項10に記載されているように、上記重ね合わせおよびスケール合わせのなされた後の上記画像上の上記第1および第2候補点を除く特40徴点と、これにそれぞれ対応する上記2次元見え方モデル上の特徴点との間の距離の計測に基づいて、上記画像上の特徴点と上記2次元見え方モデル上の特徴点とをマッチングさせることができる。

【0017】さらに、上記物品に見える多角形の頂点を特徴点に選定する場合、請求項11に記載されているように、上記多角形の頂点における内角の2等分線ベクトルと内角度とに基づいて、上記画像上の特徴点と上記2次元見え方モデル上の特徴点とをマッチングさせることができる。

【0018】その場合に、請求項12に記載されているように、上記2次元見え方モデル上の上記多角形の任意の頂点を原点候補点として選定し、上記画像上の上記多角形の頂点のうちから第1候補点を選定し、該第1候補点が上記原点候補点に重なり合い、かつ双方の内角の2等分線ベクトルが重なり合うように上記2次元見え方モデルを上記画像上に重ね合わせ、次いで、上記画像および上記2次元見え方モデルの上記第1候補点および上記原点候補点を除く他の頂点から第2候補点をそれぞれ選定し、双方の第2候補点が互いに一致するようにスケール合わせを行なうことにより、上記画像上の各頂点と上記2次元見え方モデル上の各頂点とをマッチングさせることができる。

【0019】本発明による物品の位置検出方法の他の態様によれば、請求項13に記載されているように、上記画像から抽出した線分と上記2次元見え方モデル上の線分とを用いて、上記画像と上記2次元見え方モデルとをマッチングさせることができる。

【0020】その場合に、請求項14に記載されているように、上記線分によって形成される多角形の各辺の長さと方向に対応する複数のベクトルを作成し、該複数のベクトルから任意に選定した基準ベクトルに対する他のベクトルのなす角度およびスケール情報に基づいて、上記画像データと上記2次元見え方モデルとをマッチングさせることができる。

【0021】あるいは、請求項15に記載されているように、上記2次元見え方モデル上の複数の線分から代表線分を選定し、かつ上記画像上の複数の線分から候補線分を選定して、両線分間の角度誤差を求め、該角度誤差に基づき上記2次元見え方モデル上の全ての線分が所定の基準線に対してなす角度について、該角度の近傍角度に対して当該線分の長さにより重み付けられた角度誤差評価値を与える評価値曲線を設定し、上記2次元見え方モデル上の全ての線分の上記基準線に対する角度の評価値を上記評価値曲線に基づいて算出し、該算出された評価値に基づいて、上記画像データと上記2次元見え方モデルとをマッチングさせることもできる。

【0022】本発明による物品の位置検出装置は、請求項16に記載されているように、ステレオ視法により物品を撮像する第1および第2の撮像手段と、上記ステレオ視法により撮像された1対の画像から特徴部をそれぞれ抽出する特徴抽出手段と、上記1対の画像からそれぞれ抽出された特徴部と上記物品の2次元見え方モデルの特徴部とをそれぞれマッチングさせることにより、上記1対の画像間の対応付けを行なう2次元見え方モデルマッチング手段と、該2次元見え方モデルマッチング手段と、該2次元見え方モデルマッチング手段による対応付け結果を用いて、上記画像上の各特徴部の3次元位置を計測する3次元位置計測手段と、上記3次元位置が計測された上記画像上の特徴部と上記物品の3

次元構造モデルとをマッチングさせることにより、上記物品の3次元位置を算出する3次元構造モデルマッチング手段とを備えていることを特徴とする。

【0023】さらに、本発明による物品の位置検出装置は、請求項17に記載されているように、上記物品の設計データを用いて上記3次元構造モデルを設定し、かつ該3次元構造モデルを変換することにより、上記2次元見え方モデルを設定するモデル生成手段を備えることができる。

【0024】上記2次元見え方モデルマッチング手段は、請求項18に記載されているように、上記2次元見え方モデルと、相対的配置算出部と、対応付け部と、データ統合部とによって構成することができる。

[0025]

【作用および発明の効果】請求項1の発明によれば、ステレオ視法によって物品を撮像した1対の画像にの特徴部に対して、上記物品の2次元上の特徴部を有する「2次元見え方モデル」を用いて対応付けを行なっていることにより、左画像と右画像とを「2次元見え方モデル」を介して対応付けることができ、ステレオ視法における20左右画像間の対応付けが可能になる。

【0026】また、計測対象物品が変わっても、アルゴリズムを変更することなく、その物品に応じた2次元見え方モデルを用意するだけでステレオ視の対応付けができるから、多種類の物品の3次元位置の検出に適用できる利点がある。

【0027】請求項2の発明によれば、3次元位置が計 測された上記画像上の特徴部と上記3次元構造モデル上 の特徴部とをマッチングさせることにより、上記物品の 3次元位置を算出しているから、該物品の3次元位置の 30 検出が容易になる。

【0028】また、請求項3の発明によれば、上記物品の設計データを用いて、「2次元見え方モデル」と「3次元構造モデル」とを生成してマッチングを行なっているから、高速な処理が可能になる。

【0029】請求項4ないし8の発明によれば、穴を有する物品や、輪郭が直線で構成されている物品に関して、物品の画像データと2次元見え方モデルとのマッチングを行ない、対象物の画像中での位置および回転角度を求めることができる。

【0030】また、特徴点の角度のみに注目した場合、 候補点を通る同一直線状の点を区別してマッチングさせ ることは不可能であるが、請求項9の発明のように、ス ケール合わせを行なうことにより、物品の画像データと 2次元見え方モデルとのマッチング確度が高くなり、さ らに請求項10の発明のように、距離情報を用いること により、適用範囲が広がり、マッチング確度をより高め ることができる。

【0031】請求項11の発明によれば、多角形の頂点の内角情報を利用するため、多角形の頂点の位置情報の

みを用いる場合に比較して組合わせ可能な数を大幅に削減することができ、処理の高速化が達成できる。その場合にも、請求項12の発明のように、スケール合わせを 行なうことにより、確実性が向上する。

【0032】請求項13の発明によれば、線分で構成されるモデルと計測画像から検出した線分とを比較し、最適なマッチングを判定することにより、モデルと計測画像との高速で確実なマッチングを行なうことができる。 【0033】その場合に、請求項14の発明によれば、

多角形をマッチングの対象とし、見え方モデルおよび画像の特徴として各辺の線分の長さと方向とを表すベクトルを用いることにより、回転対称性のないモデルに関して、回転移動量と線分の対応とを同時に検出できるとともに、請求項8の発明ような点集合のマッチング手法を用いて線分のマッチングを容易に行なうことができる。また、回転の中心が固定されているので、マッチング評価の回数が少なくて済む利点がある。

【0034】また、請求項15の発明のように、画像上の全ての線分が所定の基準線に対してなす角度について、該角度の近傍角度に対して当該線分の長さにより重み付けられた角度誤差評価値を与える評価値曲線を設定し、上記2次元見え方モデル上の全ての線分の上記基準線に対する角度の評価値を上記評価値曲線に基づいて、上記画像データとして、該算出された評価値に基づいて、上記画像データと上記2次元見え方モデルとをマッチングさせていることにより、マッチングのための角度パラメータ、位置補正パラメータおよびスケールパラメータの決定を高速かつ高精度をもって行なうことができる。すなわち、線分に関する少ない情報でマッチング判定を行なうことができるため、高速処理が可能である。

【0035】本発明による物品の位置検出装置は、請求 項16に記載されているように、ステレオ視法により撮 影された画像からそれぞれ抽出された特徴部と上記物品 の2次元見え方モデルの特徴部とをそれぞれマッチング させることにより、上記1対の画像間の対応付けを行な う2次元見え方モデルマッチング手段と、該2次元見え 方モデルマッチング手段による対応付け結果を用いて、 上記画像上の各特徴部の3次元位置を計測する3次元位 置計測手段と、上記3次元位置が計測された上記画像上 40 の特徴部と上記物品の3次元構造モデルとをマッチング させることにより、上記物品の3次元位置を算出する3 次元構造モデルマッチング手段とを備えていることによ り、ステレオ視法における左右画像間の対応付けが可能 になり、また、計測対象物品が変わっても、アルゴリズ ムを変更することなく、その物品に応じた2次元見え方 モデルを用意するだけでステレオ視の対応付けができる から、多種類の物品の3次元位置の検出が容易になる。 【0036】また、請求項17に記載されているよう

に、上記構成に加え、上記物品の設計データを用いて、 「2次元見え方モデル」と「3次元構造モデル」とを生

50

成するモデル生成手段を備えている場合、高速な処理が 可能になる。

【0037】さらに、本発明による物品の位置検出装置の2次元見え方モデルマッチング手段置が、請求項18に記載されているように、2次元見え方モデルと、相対的配置算出部と、対応付け部と、データ統合部とによって構成されている場合、上記1対の画像間の対応付けを極めて容易に行なうことができる。

[0038]

【実施例】以下、本発明の実施例について図面に基づい 10 て説明する。

【0039】(装置の全体構成)図1は、本発明による 物品の位置検出装置の全体構成図である。この物品の位 置検出装置は、対象部品のステレオ画像を撮像する2台 のCCDカメラから構成された撮像装置1と、この撮像 装置1により撮像された画像に対して前処理(微分、2 値化、ノイズ除去、細線化、ラベル付け)を施すととも に、前処理された画像から、線分、円弧あるいは点等の 特徴部を抽出する特徴抽出装置2と、画像から抽出され た線分、円弧あるいは点等の特徴部と該特徴部に対応す 20 る2次元見え方モデル上の特徴部とをマッチングさせる ことにより、ステレオ視法における左右画像間の対応付 けを行なう2次元見え方モデルマッチング装置3と、こ の対応付けの結果を用いて各特徴部の3次元位置を計測 する3次元位置計測装置4と、3次元位置が計測された 特徴部と3次元構造モデルとをマッチングさせることに より、物品の3次元位置を算出し、物品の把持位置をロ ボット制御装置6に出力する3次元構造モデルマッチン グ装置5と、物品の設計データとセンサデータとより、 物品の3次元構造モデルと2次元見え方モデルとを生成*30

*するモデル生成装置7とによって構成されている。

【0040】(処理の流れ)図2に、処理の流れを表すフローチャートを示す。

【0041】A. オンライン処理

(1) 画像入力

2台のCCDカメラから左右の原画像を入力する。

【0042】(2)特徵抽出

入力された左右の原画像を前処理(微分、2値化、ノイズ除去、細線化、ラベル付け)し、前処理された画像から線分、円弧あるいは点等の特徴部を抽出する。

【0043】(3) 2次元見え方モデルマッチング

画像から抽出された線分、円弧あるいは点等の特徴部 と、オフラインで生成された2次元見え方モデルの特徴 部とをマッチングさせる。2次元見え方モデルは、線分 と円弧とで記述されており、各線分および円弧にはそれ ぞれ識別番号が付されている(図3参照)。また、特徴 抽出装置2によって抽出された線分、円弧等の特徴部に もそれぞれ識別番号が付されている。 2 次元見え方モデ ルマッチング装置3では、左(右)画像のどの特徴部が 2次元見え方モデルのどの特徴部とマッチングするかを 求める。その結果として、下記の表1に示すような対応 付け結果を出力する。すなわち、2次元見え方モデル上 の線分S12に対して左画像の線分Ls2が対応し、右 画像の線分Rs8が対応するから、左画像の線分Ls2 と右画像の線分Rs8が対応することになる。このよう にして、2次元見え方モデルを介して左右画像間の特徴 部の対応付けがなされている。

[0044]

【表1】

2 次元見え方モデル	左画像の特徴	右画像の特徴
線分S1	Ls5, Ls6	Rs3
S 2	Ls10	Rs4, Rs6
*** ***	100 000	,,,,,,,
S 1 2	Ls2	Rs8
円弧C1	L c 5	Rc5
C 2	Lc4	Rc6
*****		*** ***
C 6	Lc1	Rc3

【0045】(4)特徴部の3次元位置の計測 左右画像間で対応付けがなされた特徴部について、ステ レオ視法により3次元位置を計測する(図4参照)。

【0046】(5) 3次元構造モデルマッチング 3次元位置が計測された特徴部に3次元構造モデルを当 てはめることにより部品の3次元位置を求め、ハンドリ ングのための部品の把持位置を出力する。

【0047】B. オフライン処理

(6) モデル生成

モデル生成装置 7 において、3 次元構造モデルと 2 次元 見え方モデルとがオフラインで生成される。3 次元構造 モデルは、部品の設計データを用いて生成され、線分と 円弧とで記述されている。2 次元見え方モデルは、既知 であるセンサデータ (カメラパラメータ) を用いて 3 次 元構造モデルを変換させることにより生成され、線分と 50 円弧とで記述されている。

【0048】 (2次元見え方モデルマッチング装置3の構成)図5は、2次元見え方モデルマッチング装置3の基本的構成図である。

【0049】1つの物品に対して種々の方向から見た2次元見え方モデルが用意されているが、カメラに対する物品の置かれ方が予め特定されていることにより、物品の見え方も特定されており、これに対応した見え方を表す2次元見え方モデル31がオフラインで用意される。相対配置算出部32L,32Rは、画像データ座標系と見え方モデル座標系との間の回転・平行移動量およびスケール係数を算出する。対応付け部33L,33Rは、算出された回転・平行移動量およびスケール係数を用いて、画像より抽出された線分、円弧あるいは点等の特徴部と2次元見え方モデル31における線分、円弧あるいは点等の特徴部とを対応付ける。データ統合部34は、左右画像の各対応付け結果を統合して、左右画像データ間の対応付け結果を出力する。

【0050】 (2次元見え方モデルマッチング装置3における処理の流れ)図6に、処理の流れを表すフローチャートを示す。

【0051】(1) 左画像から抽出された線分、円弧等の特徴部の画像中での位置を読み込み、(2) 2次元見え方モデルデータを読み込み、(3) 相対配置算出部32Lにおいて、画像座標系とモデル座標系との回転・移動およびスケールを算出し、(4) 左画像中の特徴部とモデルに記述されている特徴部とを対応付け、(5) 右画像について、上記処理(1) ~(4) を同様に行ない、(6) 左画像の特徴部と右画像の特徴部とを対応付け、(7) 対応付け結果を出力する。

【0052】(3次元構造モデルマッチング装置5の構 30 成)3次元構造モデルマッチング装置5では、計測された画像の特徴部の3次元座標値から、把持のための部品の位置姿勢データを算出する。このため、画像の特徴部の計測データを移動回転させ、対応する3次元構造モデルに合わせる。

【0053】3次元構造モデルの座標系(O-X, Y, Z)は図7に示すように定義する。すなわち、座標系原点Oは把持中心に、X軸は把持軸(ロボットハンド座標系のXn軸)に沿うように、Z軸はロボットハンドの進入方向(ロボットハンド座標系のZn軸)に沿うように 40

定義する。このように定義することにより、計測データをモデルに合わせる手順を逆方向にたどることで、把持 の位置姿勢を合わせることができる。

【0054】 (3次元構造モデルマッチング装置5における処理の流れ) 3次元構造モデルマッチング装置3の処理の手順を図8に示す。

【0055】(1) 3次元構造モデルにおいて、3点以上の特徴点(円弧中心または多角形の頂点)を含む平面を選び、これを基準平面とする。

【0056】(2) 上記基準平面に含まれる特徴点に対して、これら特徴点に対応する画像上の特徴点の3次元座標値に基づいて、これら画像上の特徴点を平面を最小二乗法を適用することにより算出する。

【0057】(3) モデルの基準平面と上記(2) の平面の それぞれの法線ベクトルを一致させることにより、計測 データ座標系の Z軸を 3 次元構造モデルの座標系の Z軸 に合わせる。

【0058】(4) 2次元見え方モデルマッチングの特徴点の対応付け(後述)と同様な手法に基づいて、基準平面に沿った平行移動量と 2軸まわりの回転量とを決定する。ただし、2次元見え方モデルマッチングで既に特徴点の対応が判明しているので、本ステップでは対応点の探索を行なう必要はない。

【0059】(5) 以上の処理により物品の3次元位置を 算出することができ、計測データを3次元構造モデルに 合わせる上記手順を逆方向にたどることで、ロボットハ ンドの位置姿勢を物品位置姿勢に合わせることができ る。

【0060】(3次元位置計測装置4)図9に示すように、左カメラの座標系($O_L - X_L$, Y_L , Z_L)を定義する。ただし、原点 O_L は左カメラの焦点にあり、x 軸は水平右向き、y 軸は垂直上向き、z 軸はカメラの視線方向とする。同様に、右カメラの座標系($O_R - X_R$, Y_R , Z_R)を定義する。左カメラ座標系と右カメラ座標系の間の回転行列をR、平行移動ベクトルを hとすると、同座標系の関係式は式(1)で表すことができる。

[0061]

【数1】

$$\begin{pmatrix} x_{R} \\ y_{R} \\ z_{R} \end{pmatrix} = R^{-1} \begin{bmatrix} x_{L} \\ y_{L} \\ z_{L} \end{pmatrix} - h = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{21} & r_{31} \\ r_{12} & r_{22} & r_{32} \\ r_{13} & r_{23} & r_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{L} - t_{x} \\ y_{L} - t_{y} \\ z_{L} - t_{z} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} r_{11}(x_L - t_x) + r_{21}(y_L - t_y) + r_{31}(z_L - t_z) \\ r_{12}(x_L - t_x) + r_{22}(y_L - t_y) + r_{32}(z_L - t_z) \\ r_{13}(x_L - t_x) + r_{23}(y_L - t_y) + r_{33}(z_L - t_z) \end{pmatrix}$$
(1)

【0062】特徴点(円弧中心または線分の端点)の3 *【0063】特徴点の3次元位置は、左カメラで特徴点

 とし、点 c L の座標を (c x L , c y L , f L) (左カメラ
 の方程式は式

 座標系) 、点 c R の座標を (c x R , c y R , f R) (右カ
 【0064】

 メラ座標系) とする。ここで、 f L , f R はそれぞれ左
 【数2】

メラ座標糸) C_y C_y C

次元位置(Xc , Yc , Zc) は左カメラ座標系を用い を見たときの視線と、右カメラで特徴点を見たときの視 て表す。左画像の特徴点を cl 、右画像の特徴点を cr 線との交点である。原点 ol と特徴点 cl とを通る直線 の方程式は式(2)となる。

$$\frac{\mathbf{x}_{L}}{\mathbf{c}_{L}} = \frac{\mathbf{y}_{L}}{\mathbf{c}_{L}} = \frac{\mathbf{z}_{L}}{\mathbf{f}_{L}} \tag{2}$$

【0065】また、原点原点 or と特徴点 cr とを通る ※【0066】

直線の方程式は式(3)となる。

$$\frac{\mathbf{x}_{R}}{\mathbf{c}_{xR}} = \frac{\mathbf{y}_{R}}{\mathbf{c}_{yR}} = \frac{\mathbf{z}_{R}}{\mathbf{f}_{R}} \tag{3}$$

【0067】式(3)を左カメラ座標系に変換すると、 ★【0068】 式(3)′となる。

となる。 $x_L - t_X$ = $x_L - t$

$$= \frac{z_L - t_z}{r_{31} c_{xR} + r_{32} c_{yR} + r_{33} f_R}$$
 (3)'

【0069】したがって、円弧の3次元位置は式(2) ☆【0070】 と式(3) ′の連立方程式を解くことによって式(4) のようになる。

【数5】

 $\begin{cases} X_c = k c_{xL} \\ Y_c = k c_{yL} \\ Z_c = k f_c \end{cases}$

(4)

ただし、

$$k = \frac{t_{x}(r_{21}c_{xR} + r_{22}c_{yR} + r_{23}f_{R}) - t_{y}(r_{11}c_{xR} + r_{12}c_{yR} + r_{13}f_{R})}{c_{xL}(r_{21}c_{xR} + r_{22}c_{yR} + r_{23}f_{R}) - c_{yL}(r_{11}c_{xR} + r_{12}c_{yR} + r_{13}f_{R})}$$

【0071】(2次元見え方モデルマッチング装置3の

3の実施例について説明する。これら実施例は、図5に 実施例の説明)次に2次元見え方モデルマッチング装置 50 示す相対配置算出部32L,32Rにおける処理手法の

30

16

差異に応じて下記のように分類される。

【0072】(1) 点によるマッチング

(1-1) 任意の点と原点とを結ぶ線のなす角を求め、所定 の評価式を用いて算出した評価値が最小となったとき対 応がついたものとするもの

(1-2) 任意の点と原点とを結ぶ線のなす角を用いて、回 転角とスケールとを求めるもの

(2) 内角2等分線ベクトルによるマッチング

(2-1) 各頂点の内角 2 等分線ベクトルを求め、第 1、第 2 候補点による一致度評価によりマッチングを行なうもの

(3) 線分によるマッチング

(3-1) モデル各辺に角度情報と長さ情報とを持たせたベクトルを設け、撮像画像データの各辺にも上記ベクトルを設けた後、両ベクトル群の中心を一致させるとともにスケールを合わせ、回転角とスケール情報とを求めるもの

(3-2) モデルに評価線分を設定し、基準点合わせ処理 (2線の交点合わせ)とスケール合わせ処理(モデルと 画像との一致)とによりマッチングを行なうもの。

【0073】<u>実施例1</u>(点によるマッチング(1-1)) 本実施例は、画像より抽出された特徴点と、2次元見え方モデルに記述されている特徴点とを用いて、画像データと見え方モデルとのマッチングをとるようにしたものである。画像中の特徴点とモデルの特徴点との対応付けは、原点を通るように適当に選んだ基準線と、任意の点と原点とを結ぶ直線とがなす角度を比較することにより行なう。特徴点の生成の方法は、(1)穴の中心を用いる、(2)多角形の頂点を用いる、(3)円の中心と多角形の頂点とを用いる、等があるが、本実施例では特徴点として、穴の中心を用いる。

【0074】図10は、本実施例の装置の概略構成図、図11はその機能ブロック図、図12は処理の流れを表すフローチャートをそれぞれ示す。

【0075】画像より抽出された特徴点を {I; : i = 1, 2, …, m} 、モデルに記述された特徴点を |M; : j = 1, 2, …, n| とする。

【0076】処理(0):図10に示すように、画像から*

$$E_{t} = \sum_{k=1}^{m-2} |\theta_{k} - \phi_{\theta k}|$$

【0084】図12の場合、 $E_t = |\theta_1 - \phi_2| + |\theta_2 - \phi_3| + |\theta_3 - \phi_5|$ となる。

【0085】処理(7) : Ic1, Ic2, Mc1, Mc2の選び 方のすべての組み合わせについて (m(m-1)n(n-1)通 り)、上記処理(1) ~(6) を行ない、評価値E₁ を計算 する。

【0086】処理(8) :評価値 E_t が最小になったときが最適な I_i と M_i の対応であると判断し、このときの回転・平行移動のパラメータを出力する。画面座標系における基準線 L_1 の傾き α_1 、モデル座標系における基 50

*穴の中心を抽出する「円中心抽出装置」を本装置に接続することにより、特徴点の位置を本装置に入力する。また、穴の中心位置情報を有するモデルをオフラインで用意する。

【0077】処理(1) :特徴点 I_i の中から任意の1 点を選び、画像データの第1 候補点 I_{c1} とする。また、特徴点 M_i の中から任意の1 点を選び、モデルの第1 候補点 M_{c1} とする。

【0078】処理(2) :第1候補点 I ci を除く (m-1) 個の画像中の点の中から任意の1点を選び、第2候 補点Ic2とし、第1候補点Ic1と第2候補点Ic2とを結 ぶ直線を基準線L」とする。同様に、第1候補点Mc1を 除く(n-1)個のモデルの点の中から任意の1点を選 び、第2候補点Mc2とし、第1候補点Mc1と第2候補点 Mc2とを結ぶ直線を基準線Luとする(図13参照)。 【0079】処理(3) :点 I c1 と点Mc1、点 I c2 と点M c2とがそれぞれ対応すると仮定し、残りの点 | Ik:k = 1, 2, ..., m-2 | k | M_h : h=1, 2, ..., n- 2 との対応付けを以下の処理(4)~(5)で行なう。 【0080】処理(4) :残りの画像中の点 {Ik : k= 1, 2, ···, m-2 について、点 Iκ と第 1 候補点 I c1とを結ぶ直線と基準線L1とのなす角度を求め、 1θ k : k = 1, 2, …, m − 2 | とする。同様に、残りの モデルの点 $\{M_h : h=1, 2, ..., n-2\}$ につい て、点Mn と第1候補点Mc1とを結ぶ直線と基準線LM とのなす角度を求め、 }øh : h=1, 2, ···, n-2 とする (図14参照)。

【0081】処理(5): $|\phi_h|$: h=1, 2, …, n-2| の中から θ_1 に最も近い値 ϕ_0 1を探し、 I_1 と M_0 1とが対応するものとする。以下同様にして、 I_k に対応する M_h を見つけ出す。例えば、図15の場合、 ϕ_0 1= ϕ_2 , ϕ_0 2= ϕ_3 , ϕ_0 3= ϕ_5 であるので、点 I_1 と点 M_2 、点 I_2 と点 M_3 、点 I_3 と点 M_5 がそれぞれ対応する。

【0082】処理(6):下記に示す評価式を用いて評価値を計算する。

[0083]

【数6】

(5)

準線 L_H の傾きを α_H とし、また、最適な対応結果を得るときの第1 候補点の位置ベクトルを T_L , T_H とすると、回転・平行移動のパラメータはそれぞれ $\alpha=\alpha_L-\alpha_H$, $T=T_L-T_H$ となる。

【0087】<u>実施例2</u>(点によるマッチング(1-1)) 輪郭が直線で構成されている物体の場合、物体の輪郭は 多角形となる。この多角形の頂点を抽出すれば、特徴点 として利用できる。この場合の装置の概略構成図および 機能ブロック図は、それぞれ図16および図17に示す ようになる。ここで、図16、図17は、実施例1にお

ける図10、図11にそれぞれ対応する。そして、処理 (0) は次のようになる。

【0088】処理(0):画像から線分特徴を抽出する「線分抽出装置」を本装置に接続することにより、線分の位置を本装置に入力する。入力された線分の位置から多角形を抽出し、多角形の頂点を求める。また、多角形の頂点情報を有するモデルをオフラインで用意する。

【0089】そして、多角形の頂点を特徴点として、実施例1における処理(1)~(8)と同様の処理を実行する。

【0090】<u>実施例3</u>(点によるマッチング(1-1)) 特徴点として、穴の中心と多角形の頂点との双方を利用する。この場合、実施例1の処理(5)において穴の中心 と多角形の頂点とが対応付けられないように、穴の中心*

$$E_{t} = \sum_{i=1}^{m-2} |\theta c_{i} - \phi c_{\theta c i}| + \sum_{j=1}^{n} |\theta \nu_{j} - \phi \nu_{\theta \nu j}|$$

【0092】以上の第1~第3実施例によれば、穴を有する物品や、輪郭が直線で構成されている物品に関して、物品の画像データと2次元見え方モデルとのマッチングを行ない、対象物の画像中での位置および回転角度を求めることができる。

【0093】また、左画像データと見え方モデルとのマッチング、および右画像データと見え方モデルとのマッチングを行なうことにより、見え方モデルを仲介して左画像と右画像とを対応付けることができる。

【0094】<u>実施例4</u>(点によるマッチング(1-2)) 本実施例は、上述の実施例1~3で用いた角度情報に加えて、スケール合わせを行なって距離情報を用いることで、適用範囲を広げ、さらにマッチングの確度を高めたものである。

【0095】すなわち、特徴点の角度のみに注目した場合、候補点を通る同一直線状の点を区別してマッチングさせることは不可能であるが、本実施例のように、スケール合わせを行なって距離情報を用いることにより、適用範囲が広がり、さらにマッチング確度が高くなる。

【0096】図18は、本実施例の機能ブロック図、図19は処理の流れを表すフローチャートをそれぞれ示す。

【0097】画像より抽出された特徴点を $\{I_i:i=1,2,...,m\}$ 、モデルに記述された特徴点を

 $\{M_i: j=1, 2, ..., n\}$ とする。特徴点として、例えば穴の中心を用いる。

【0098】処理(0):実施例1の図10と同様に、画像から穴の中心を抽出する「円中心抽出装置」を本装置に接続することにより、特徴点の位置を入力する。また、穴の中心位置情報を有するモデルをオフラインで準備する。

【0099】処理(1) :特徴点 I; の中から任意の 1点を選び、画像データの第 1候補点 I c1とする。また、特徴点 M; の中から任意の 1点を選び、モデルの第 1候補

[0091]

【数7】

点Mc1とする。

【0100】処理(2):第1候補点Ic1を除く(m-1)個の画像中の点の中から任意の1点を選び、第2候補点Ic2とし、第1候補点Ic1と第2候補点Ic2とを結ぶ直線を基準線Liとする。同様に、第1候補点Mc1を除く(n-1)個のモデルの点の中から任意の1点を選び、第2候補点Mc2とし、第1候補点Mc1と第2候補点Mc2とを結ぶ直線を基準線Liとする(図20参照)。【0101】処理(3):点Ic1とMc1とが一致するよう

【0 1 0 1】処理(3) :点 I c1 と Mc1 とが一致するよう にモデルを平行移動させる。このときの移動ベクトルを Tとする(図 2 1 参照)。

【0102】処理(4) : 基準線L1 とL1 とが一致するように、点Mc1 (Ic1) を中心にモデルを回転させる。 30 このときの回転角を θ とする(図22参照)。

【0103】処理(5) :点Ic2とMc2とが一致するように、点Mc1(Ic1)を中心にモデルを拡大・縮小する。このときのスケールをSとする(図23参照)。

【0104】処理(6) :点 I c1 と 点 M c1 c2 と 点 M c2 と が対応すると 仮定し、 残りの点 { I k : k = 1, 2, …, m - 2 { および { M h : h = 1, 2, …, n - 2 { について以下の処理 (7)~(8) を実行する。

【0105】処理(7) : 点 I_k に距離が最も近いモデルの点 M_h を見つけ、2 点間の距離 d=d (I_k) を記憶 40 する。

【0106】処理(8) :全ての点 I_k にについて距離 d (I_k) が求まれば、評価値 E_t を下記に示す評価式を用いてを計算し記憶する。

[0107]

【数8】

$$E_t = \sum_{k=1}^{m-2} d (I_k)$$

【0108】処理(9) :点 I c1, I c2, Mc1、Mc2の選び方のすべての組み合わせについて (m(m-1)n(n-1)通 50 り)、上記の処理(1)~(8)を行ない、評価値Eを計算 する。

処理(10):評価値Eが最小となったときの点 I_k と M_h が最適の対応であるとし、このときの回転角度 θ 、移動ベクトルT、スケールSのパラメータと、画像データ点 I_k とモデル点 M_h の対応付けとを出力する。

【0109】<u>実施例5</u>(内角2等分線方向ベクトルによるモデルマッチング(2-1))

計測画像とモデルデータとの比較により対象物品の2次元位置を決定する場合、一般に行なわれているように、モデルデータをイメージ画像として持つ場合には2次元 10のパターンマッチングが必要になり、計算コストが増大する。そこで、2次元のモデルデータを直線や円弧で構成し、計測画像から得られた直線や円弧とのマッチングにより対象物品の2次元位置を推定できれば、高速なモデルマッチングが可能となるが、特徴の選択とマッチング判断とを適切に行なわなければ誤マッチングが発生する可能性がある。

【0110】本実施例では、線分で構成されるモデルが、2つの直線の交点情報として内角の2等分線方向ベクトルと内角度に関する情報を有し(図27参照)、また、計測画像から同様の情報を生成し、これらを比較することにより、高速かつ確実なマッチングを行なうものである。

【0111】図24は本実施例の全体構成図、図25および図26は処理のフローチャートをそれぞれ示す。

【0112】本実施例では、図24から明らかなように、対象物品の計測入力画像に対する画像処理により線分検出を行ない、その線分の交点情報をを求めている。また、対象物品と比較するために、モデルデータベースを備えており、このモデルデータと計測画像の交点情報 30との比較を行なって、最終的に対象物品の確度、位置およびスケール情報を得るものである。

【0113】次に、図25および図26のフローチャートに基づいて、本実施例の全体処理を説明する。

【0114】処理(1) : 先ず、モデルデータとしては、 直線の各交点 $M_1 \sim M_5$ について、その位置座標と2 直 線の内角2 等分線の方向ベクトルと内角の角度値とを情 報として準備しておく(図27 参照)。

【0115】対象物品の計測画像については、例えば単色階調画像のエッジ抽出処理と線分セグメント抽出処理 40等により、画像から線分抽出を行なう。一般に計測画像から検出される線分は端点まで検出されずに短めの線分として抽出されるため、検出された線分については延長処理を行ない、その結果について交点を求めることができる。この交点については、モデルと同様に、その位置座標と2直線の内角2等分線の方向ベクトルと内角の角度値とを決定することができる(図28参照)。

【0116】処理(2):次に、これらモデルと計測画像から得られた交点のマッチングを行なう。

【0117】先ず、図25のフローチャートに示すよう

に、モデルから原点候補点Mn (例えばM1) を1点選択し、これに適合する計測画像の候補点In (例えばI1)を選定する。この選定には内角度情報を用い、予め設定した一定角度誤差以内で同じ内角度を有する点を原点用の第1候補点として選定する。

【0118】処理(3):次に、モデルの原点候補点M1と計測画像の原点候補点I1との位置誤差を補正するための平行移動量Tqを求める。さらに、内角の2等分線の方向ベクトル情報を用いて、2点の内角方向が一致するような回転移動量Rqを求める(図29参照)。

【0119】処理(4):得られた変換量Tq, Rqを用いて、モデルの全交点を平行移動および回転移動させる。この変換により、モデルの原点候補点 M_1 は計測画像の原点候補点 I_1 に位置と方向を一致させることができる。その他の点について角度の補正とスケーリングの補正とを行うために第2候補点を選択する。

【0120】第2候補点はモデル点のうち原点以外の点で、計測画像の中である一定位置誤差以内に位置し、内角度がある一定角度誤差以内の点、例えばM2, I2を選択する(図30参照)。

【0121】処理(5) : このようにして決定したモデルと計測画像の第2候補点 M_2 , I_2 と原点候補点

M1 , I1 とを用いて、2点同士の位置が一致するような平行移動、回転移動、拡大縮小の各係数を求め、再度全モデル点に対してこの変換を行なう。

【0122】処理(6):変換されたモデルの各点と計測画像の各点とを比較して一致度を計算し、一致度評価得点を求める。このとき、点の一致判定には、点位置の誤差と併せて内角2等分線の方向ベクトルの方向誤差を用いることにより確実な一致判定ができる。一致度評価得点には一致点の個数と位置誤差の累積量とを用いることができる。

【0123】以上の処理により、選択された第1候補点 (原点候補点)と第2候補点とによる一致度評価得点が 得られる。この処理を全ての、第1候補点と第2候補点 の組み合わせについて実行し、最も一致度評価得点の高 い組み合わせを選べば、最適なマッチングを行なうこと ができる。

【0124】これらの処理のうち、第1候補点と第2候 40 補点の選定については、点の内角情報を利用するため、 点の位置情報のみで選定する場合に比較して組合わせ可能な数を大幅に削減することができ、処理の高速化と確 実性の向上とを達成できる。なお、対象物品が長方形で 構成されている場合には、隣接しない対角の内角2等分 線は互いに向きが逆になっている。また、一般的にある 特徴的な角度関係を持った複数の点を特徴点として前も ってモデル情報に含ませることは容易である。これら複 数の点の内角情報の特徴を用いれば、前述の第1候補点 (原点候補点)と第2候補点の選定を1点ずつ全ての組 6わせを判定する必要がなくなる(図31参照)。

【0125】例えば、長方形を有するモデルの場合に特 徴点として対角上の2点を選ぶと、計測画像から互いに 反対方向の内角2等分線の方向ベクトルを有する2点の 組合わせについてのみを評価対象として選択すれば良 い。同様に、三角形の3頂点を特徴点として選べば、計 測画像の各点の角度情報から、モデルと同じ角度構成を 有する3点の組を選択し、その組についてのみ一致評価 を実行すれば良い。そして、これらの処理は点の位置情 報が不要であるため、角度のリストから処理を行なうこ とができ、処理の簡単化、高速化が可能である。

【0 1 2 6】<u>実施例 6</u> (線分によるモデルマッチング(3 -1))

本実施例は、多角形をマッチングの対象とし、見え方モデルおよび画像の特徴として各辺の線分の長さと方向とを用いる。各線分の長さと方向とをベクトルで表し、ベクトルの始点を合わせた図形を、モデルと画像双方で構成する。これらを、ベクトルの始点を中心にして、ベクトル終点の点集合のマッチングで回転とスケール合わせとを行なう。最後に、対応付けられたいずれかの線分を基準に平行移動することで、線分特徴のマッチングを行20なう。

【0127】マッチングに用いるベクトルとして、図32(a)に示すように、多角形の線分集合に対して、各線分に垂直で多角形の外に向かう、線分の長さに比例したベクトルを設定し、始点を合わせる。あるいは、図32(b)に示すように、一定方向回りに(例えば左回りに)、各辺の方向をとってベクトルとし、始点を合わせる。

【0128】モデルと計測画像の双方で、同じように特徴を抽出し、これを中心を含めて点集合マッチングを行30なうことにより、前述の第1実施例の図15に示した手法と同様の手法で回転角情報を求めて、式(5)に示す評価式を用いて評価値を計算する。これによって、各辺の対応と回転角とが検出できるので、対応付けされたいずれかの辺で平行移動することで、モデルを計測画像に合わせるための、平行移動情報および回転移動情報を得ることができる。そして評価値が最小となった最適な線分の対応についてスケール情報を求める。したがって、本実施例で用いる評価式は下記の式に示すようになる。

[0129]

【数9】

 $E_{t} = \Sigma \left\{ w_{1} \mid \theta - \phi_{\theta k} \mid + w_{2} \mid g_{\theta k} - g_{\theta \theta k} \mid \right\}$

【0130】なお、上記評価式において、 w_1 , w_2 は 定数、 $g_{\theta k}$, $g_{\theta \theta k}$ は、基準線に対してそれぞれ角 度 θ k, $\phi_{\theta k}$ をなす線分の長さである。

【0131】本実施例によれば、回転対称性のないモデルに関して、回転移動量と線分の対応とを同時に検出できるとともに、点集合のマッチング手法(図15参照)

を用いて線分のマッチングを容易に行なうことができる。また、回転の中心が固定されているので、マッチング評価の回数が少なくて済む利点がある。

【0132】<u>実施例7</u> (線分によるモデルマッチング(3-2))

本実施例では、線分で構成されるモデルと計測画像から 検出した線分とを比較し、最適なマッチングを判定する ことにより、モデルと計測画像との高速で確実なマッチ ングを行なうものである。

9 【0133】図33に全体構成図を示し、対象物品の計 測入力画像に対して画像処理により線分検出を行ない、 線分で構成されたモデルデータと計測画像の線分情報と の比較により回転角度を決定し、次いで位置とスケール を決定し、最終的に対象物品の角度情報、位置情報およ びスケール情報を得るものである。

【0134】線分情報の比較により、マッチングの角度情報、位置情報およびスケール情報を得る処理のフローチャートを図34および図35に示す。

【0135】本実施例では、2次元見え方モデル上の複数の線分から代表線分を選定し、かつ上記画像の上の複数の線分から候補線分を選定して、両線分間の角度誤差を求め、該角度誤差に基づき上記2次元見え方モデル上の全ての線分が所定の基準線に対してなす角度について、該角度の近傍角度に対して当該線分の長さにより重み付けられた角度誤差評価値を与える評価値曲線を設定し、上記2次元見え方モデル上の全ての線分の上記基準線に対する角度の評価値を上記評価値曲線に基づいて算出し、該算出された評価値に基づいて、上記画像データと上記2次元見え方モデルとをマッチングさせている。

【0136】処理(1):先ず、線分で構成されたモデルデータを準備する。また、物品の計測画像については、例えば単色階調画像のエッジ抽出処理と線分セグメント抽出処理等により、画像から線分抽出を行なう(図36参照)。

【0137】処理(2):次に、これらモデルと計測画像とから得られた線分の角度のマッチングを行なう。

【0138】先ず、図34のフローチャートに示すように、モデルから代表線分Lmを1本選択する。これは、 40 最も特徴的な線分として、最も長い線分、もしくは最も計測が確実な線分を選ぶ。次に計測画像からこれに適合する線分Liを選定する。

【0139】処理(3) : モデル線分L m と計測線分L i との角度誤差Rq、すなわち、例えば図36ではモデル線分Lm2 と計測線分L i 2 との角度誤差を計算し、この補正角度Rqに基づきモデルの全ての線分Lm1 ~L m 5 の角度を補正する。

【0140】処理(4):次に補正された2次元見え方モデル上の全ての線分Lm1~Lmsについて、計測線分 50 Li1~Lis の角度分布との一致度評価を行ない、評

価値の総和を線分Lmと線分Liとの角度補正により得 られた評価値とする(図37参照)。

【0141】この手法についてさらに詳細に説明する と、図36に示す画像の上の全ての線分Li1~Li5 が所定の基準線、例えばX軸に対してなす角度 heta i i i i i i15を図37に示す所定の直交座標軸の横軸上にプロット し、各プロット点からの当該線分Li1 ~Li5 の長さ に応じた縦軸方向の高さをそれぞれ有する点Pin~Pis を求め、次いで各点Pi1~Pi5をそれぞれ頂点とするガ ウス分布(正規分布)曲線を作成する。そして、上記処 10 理(3) で角度補正された2次元見え方モデル上の各線分 Lm1 ~ Lm5 の上記基準線 (例えば図36のX軸) に 対してなす角度 $\theta_{m1} \sim \theta_{m5}$ をガウス分布曲線上にプロッ トして、各プロット点Pm1~Pm5の横軸からの高さ

(「線分一致の確からしさ」を表している)をそれぞれ 求め、各プロット点Pmi~Pm5の横軸からの高さの総和 を求める。

【0142】なお、図37の右端に示すように、2つの 線分L i 1 とL i 3 の角度 θ i 1 θ i 3 が近接しているこ とにより、これら線分Li1, Li3 にそれぞれ対応す 20 る2つのガウス分布曲線が互いに交わっている場合は、 これら2つのガウス分布曲線の高さの和の値を高さとす る新たな曲線kを作成し、線分Li1, Li3 にそれぞ れ対応する2次元見え方モデル上の線分Lm1, Lm3 の角度 θ_{m1} , θ_{m3} を上記曲線 k 上にプロットして、各プ ロット点Pm1, Pm3の横軸からの高さをそれぞれ求 める。

【0143】処理(5) :角度補正の評価作業を全ての線 分の組合わせに対して行ない、最も評価の高い角度Rq をモデルと計測画像のとのマッチング角度として採用す 30 の流れを表すフローチャート

【0144】処理(6) :次に平行移動とスケール係数S qの決定を行なう。先ず、位置を決定するために角度と 同様にモデルの中で最も代表的な線分しm1 , Lm2 を 選定し、計測画像線分Li1 , Li2 との位置補正量T qを求め、2次元見え方モデルを平行移動させ、線分L m1 とLm2 との交点を線分Li1 とLi2 との交点に 一致させる。このように、2本の線分を用いることで、 不正確な端点情報を使用せずにエッジ方向誤差 V١, v 2 のみを用いて、その合成ベクトルとしての位置補正量 40 Taを求めることができる(図38参照)。

【0145】処理(7) :次にスケール係数を決定するた めにモデルから線分Lm4 を選定し、計測画像の線分L i4 とのスケール係数Sqを求める。基準点として、線 分しm: としm2 との交点を選ぶが、この点は線分しi 1 とLi2 との交点に等しいので、これを原点として線 分Lm4 とLi4 とを一致させる拡大縮小率Sqを決定 する。これも線分しm4 としi4 のエッジ方向移動量S m, Siで決定できる(図39参照)。

[0146] Sq=|Sm|/|Si|

以上の処理のうち、Lm1 , Lm2 , Lm4 の各候補線 分は、最も特徴的な組合わせを1組か2組程度用意して おけば十分である。また計測データの角度は補正済みで あるため、計測データから選定する候補線分Li1,L i2, Li4 も角度情報を基準に選定することで候補の 絞り込みは容易に行える。

【0147】これらの処理により、マッチングのための 角度パラメータR q 、位置補正パラメータT q およびス ケールパラメータSgの決定を高速かつ高精度をもって 行なうことができる。

【0148】すなわち、本実施例によれば、線分に関す・ る少ない情報でマッチング判定を行なうため、イメージ 画像でのマッチングに比較して、高速処理が可能であ る。また、計測画像からの線分抽出では一般に端点を正 確に検出することは困難であるが、本実施例では、角度 と併せて、最も計測精度が高い線分のエッジ方向(線分 に直交する方向)の位置を用いてマッチングを行うた め、高精度の処理が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による物品の位置検出装置の全体構成図

【図2】同 処理の流れを表すフローチャート

2次元見え方モデルの1例を示す説明図 【図3】

【図4】 3次元構造モデルマッチング手法の説明図

【図5】2次元見え方モデルマッチング装置の基本的構

【図6】2次元見え方モデルマッチング装置における処 理の流れを表すフローチャート

【図7】3次元構造モデル座標系の説明図

【図8】3次元構造モデルマッチング装置における処理

【図9】左右のカメラ座標系に対する特徴点の3次元位 置の説明図

【図10】2次元見え方モデルマッチング装置の第1実 施例の概略構成図

【図11】同 機能ブロック図

【図12】同 処理の流れを表すフローチャート

【図13】同 基準線の作成手法の説明図

【図14】同 基準線に対する角度を求める手法の説明

【図15】同 角度によるマッチング手法の説明図

【図16】2次元見え方モデルマッチング装置の第2実 施例の概略構成図

【図17】同 機能ブロック図

【図18】2次元見え方モデルマッチング装置の第4実 施例の機能ブロック図

【図19】同 処理の流れを表すフローチャート

【図20】同 基準線の作成手法の説明図

【図21】同 モデルを平行移動させる手法の説明図

【図22】同 モデルを回転させる手法の説明図

【図23】同 モデルの拡大・縮小手法の説明図 50

【図24】 2次元見え方モデルマッチング装置の第5実施例の全体構成図

【図25】同 処理の流れを表すフローチャートの前半 部分

【図26】同 処理の流れを表すフローチャートの後半 部分

【図27】同 モデルデータの説明図

【図28】同 計測画像の説明図

【図29】同 第1候補点による平行移動・回転手法の 説明図

【図30】同 第2候補点によるマッチング手法の説明 図

【図31】長方形モデルの反対方向ベクトルを有する特 徴点の組を示す説明図

【図32】2次元見え方モデルマッチング装置の第6実施例における多角形の線分集合に対するベクトルの設定手法の説明図

【図33】2次元見え方モデルマッチング装置の第7実 施例の全体構成図

【図34】同 処理の流れを表すフローチャートの前半 20

部分

【図35】同 処理の流れを表すフローチャートの後半 部分

【図36】同 モデル線分および計測線分の説明図

【図37】同 角度分布評価手法の説明図

【図38】同 2等分線による位置補正手法の説明図

【図39】同 スケール補正手法の説明図

【符号の説明】

1 撮像装置

2 特徵抽出装置

3 2次元見え方モデルマッチング装置

4 3次元位置計測装置

5 3次元構造モデルマッチング装置

6 ロボット制御装置

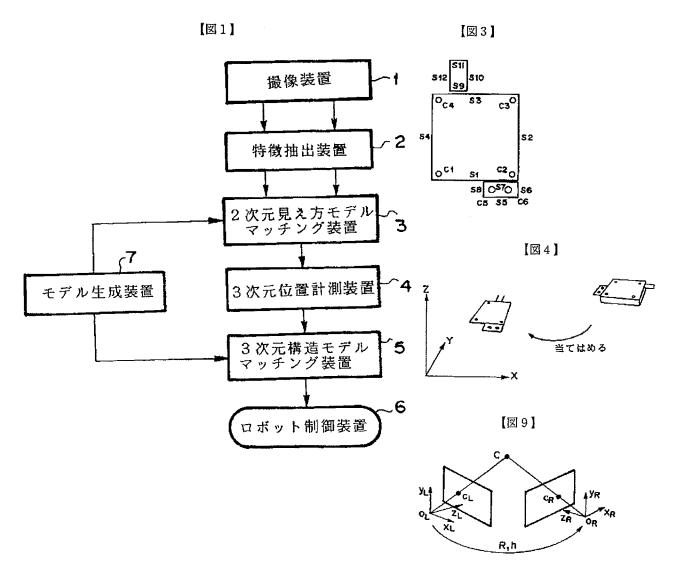
7 モデル生成装置

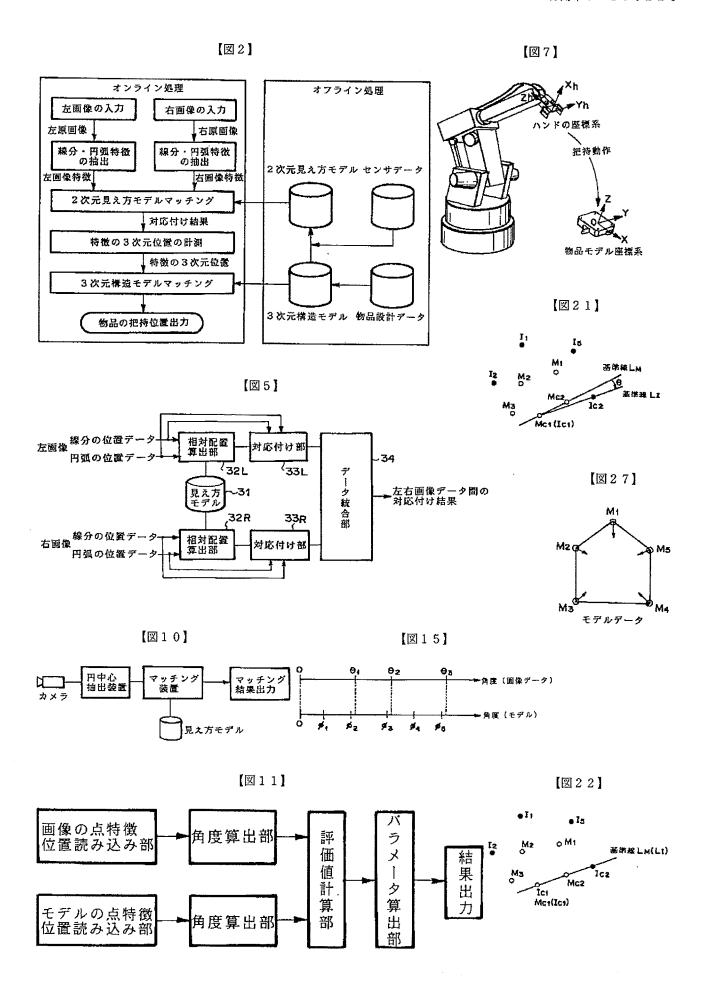
31 2次元見え方モデル

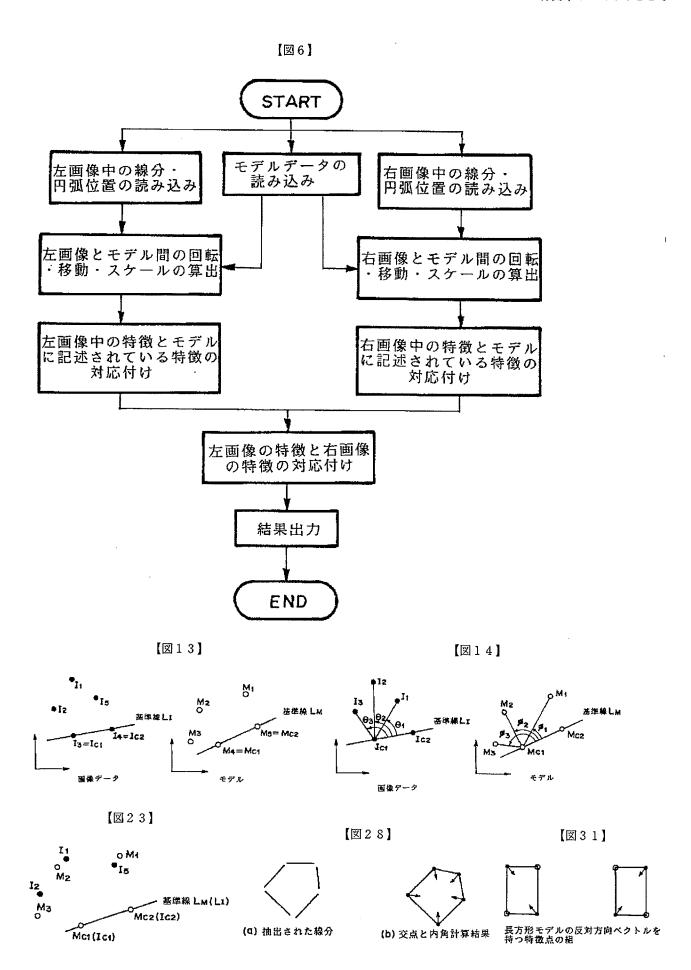
32L, 32R 相対配置算出部

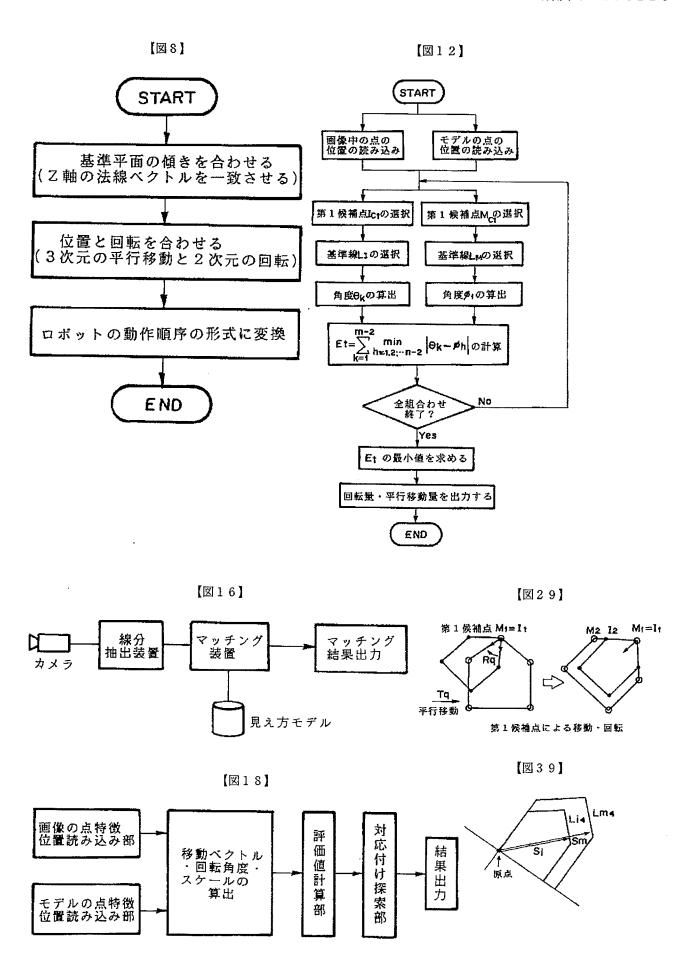
33L, 33R 対応付け部

34 データ統合部

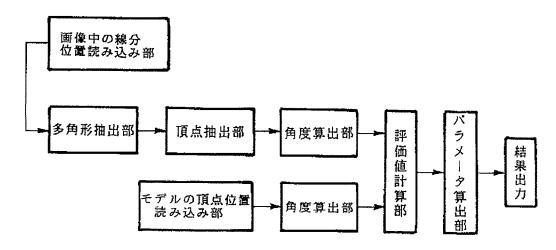




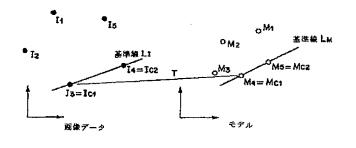




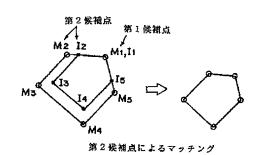
【図17】



【図20】

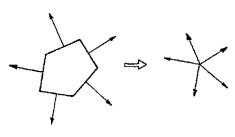


【図30】

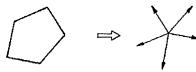


【図32】

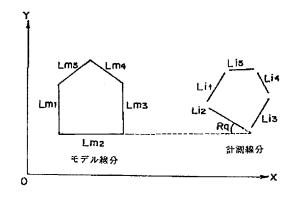
(a) 多角形の外側に向かうベクトル

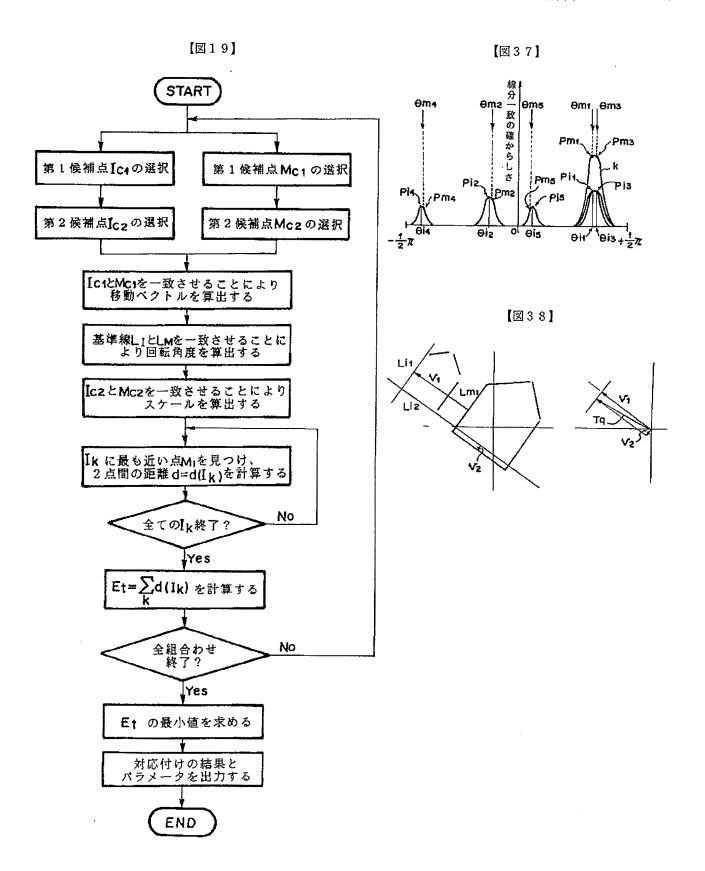


(b) 左回りのベクトル

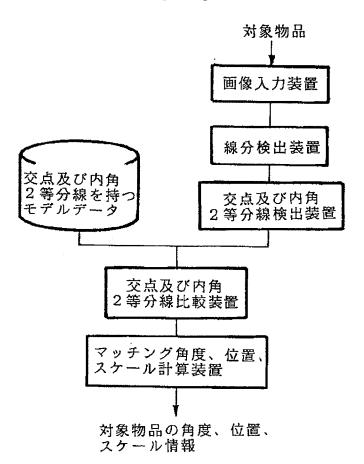


【図36】

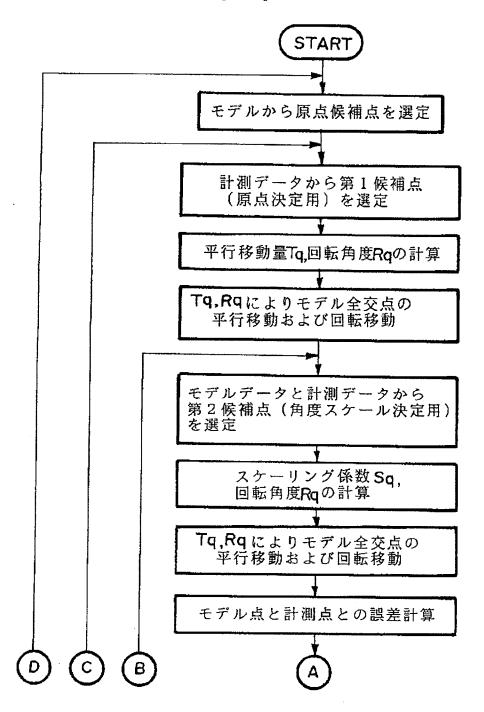




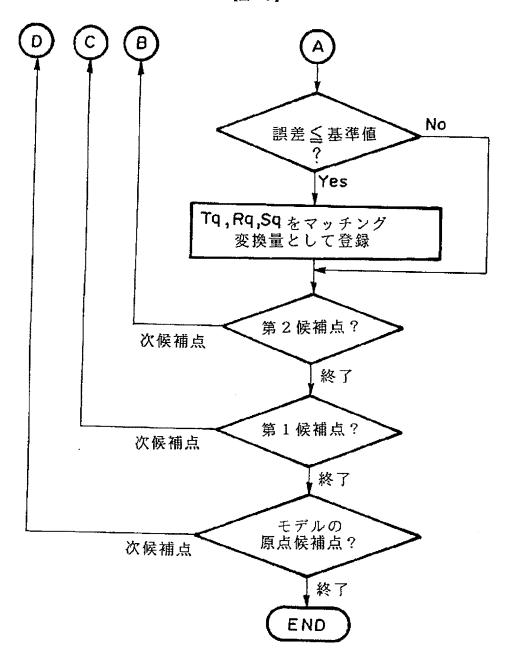
[図24]



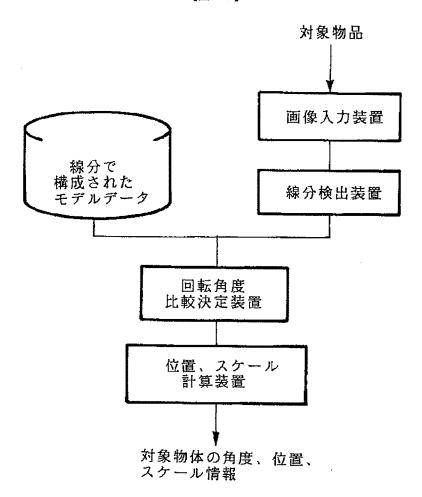
【図25】



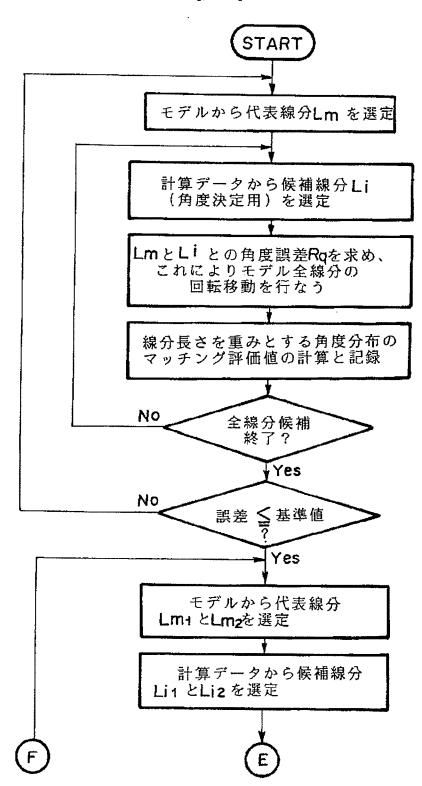
【図26】

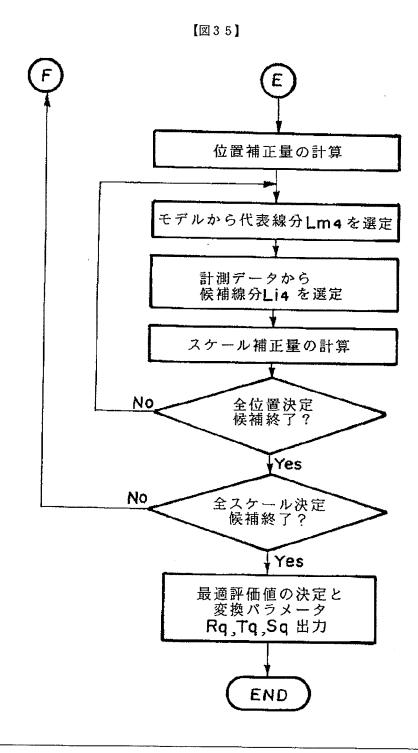


【図33】



[図34]





フロントページの続き

(72)発明者 吉田 博行 広島県安芸郡府中町新地3番1号 マツダ 株式会社内 (72)発明者 高橋 弘行 広島県安芸郡府中町新地3番1号 マツダ 株式会社内

\mathcal{D}^{\prime}

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-136220

(43)Date of publication of application: 31.05.1996

(51)Int.Cl.

G01B 11/00

G06T 7/00

(21)Application number: 06-279281

14.11.1994

(71)Applicant: MAZDA MOTOR CORP

(72)Inventor: YAMAMOTO MASAFUMI

KOBAYASHI MASANORI

KUTAMI ATSUSHI YOSHIDA HIROYUKI TAKAHASHI HIROYUKI

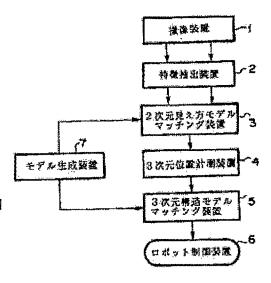
(54) METHOD AND DEVICE FOR DETECTING POSITION OF ARTICLE

(57) Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To provide a position detector for articles based on a sterescopic viewing method, which can corresponding to an object article even if the article is changed by a common algorithm.

CONSTITUTION: The stereoscopic image of an object article is picked up with an image pickup device 1 constituted of two cameras. The feature parts such as line segments and arcs are extracted by using a feature extracting device 2 from the picked-up image. These feature parts and the feature parts on the two-dimensional viewing-pattern model are made to match by using a two-dimensional viewing-pattern-model amtching device 3. Thus, the correspondence between the right and left images is performed in the stereoscopic viewing method. The result of the corresponding coordination is used, and the three-dimensional position of each feature part is measured by a three-dimensional position measuring device 4. The feature part, whose



three-dimensional position is measured, and the three-dimensional structure model are made to match by a three-dimensional-structure-model matching device 5, and the three-dimensional position of the article is computed.